# 光纤 1/4 波片相位延迟温度特性测量方法及 实验研究

王夏雪<sup>1</sup> 王 野<sup>1\*</sup> 李传 $t^2$  秦 祎<sup>1</sup> 王爱民<sup>3</sup> 彭志强<sup>3</sup>

<sup>(1</sup>北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院,北京 100191)

<sup>2</sup> 国网智能电网研究院电力电子研究所,北京 100191

<sup>3</sup>湖北三江航天洪峰控制有限公司,湖北 孝感 432000

摘要 光纤 1/4 波片是全光纤电流互感器(FOCT)的关键器件,为减小变温环境下光纤波片对互感器变比的影响, 需要更精确地测试波片相位延迟随温度变化规律。基于光强测量法提出了一种适用于光纤 1/4 波片的相位延迟 温度特性测量方法,借助琼斯矩阵,建立了测试系统的数学模型,并对波片的温度性能进行了实际测试。实验结果 表明:椭芯光纤 1/4 波片的相位延迟与温度之间呈负系数的线性关系,且国内光纤 1/4 波片相位延迟温度系数远 大于国外相关研究单位对应波片的温度系数。将该方法应用于 FOCT 变比温度误差自补偿技术,在一40 ℃~ 60 ℃范围内,互感器的变比误差在±0.2%以内。另外,光纤 1/4 波片相位延迟的温度系数越小,互感器变比温度 误差的自补偿极限精度越高,初值可选范围越大。

关键词 光纤光学;光纤电流互感器;光纤波片;椭圆芯保偏光纤 中图分类号 TM933.1 **文献标识码** A **doi:**10.3788/CJL201340.1205004

## Measurement Method and Experimental Research of the Temperature Dependence of the Phase Delay of Quarter-Wave Plates

Wang Xiaxiao<sup>1</sup> Wang Ye<sup>1</sup> Li Chuansheng<sup>2</sup> Qin Yi<sup>1</sup> Wang Aimin<sup>3</sup> Peng Zhiqiang<sup>3</sup>

<sup>1</sup> School of Instrument Science & Optoelectronic Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China

<sup>2</sup> Power Electronic Institution, Sate Grid Smart Grid Research Institute, Beijing, 100191, China

<sup>3</sup> Hong Feng Control Company Limited of San Jiang Astronautics, Xiaogan, Hubei 432000, China

**Abstract** The fiber quarter-wave plates are an important part of fiber-optic current transformers (FOCT). In order to decrease the error caused by the quarter-wave plates on the ratio under the varying temperature environments, more accurate relationship between the temperature and the phase delay of fiber quarter-wave plates is required. Based on the intensity method, a measuring way of the temperature dependence of the phase delay of quarter-wave plates is put forward. It is applied to measure fiber quarter-wave plates in real time and continuously. A mathematical model of the test systems is established by using Jones matrix, and the temperature characteristics of the quarter-wave retarder are tested. The experimental results show that: the relationship between the temperature and the phase delay is linear, and the temperature coefficient of inland quarter-wave plates is much larger than that of the abroad ones; in the temperature self compensation technology of ratio error of FOCT, the smaller the temperature coefficient of the phase delay of quarter-wave plates is, the higher the self compensation limit precision is and the wider the original phase retardation is.

Key words fiber optics; fiber-optic current transformer; fiber-optic plate; elliptical core polarization maintaining fiber

OCIS codes 060.2310; 060.5060; 060.2300; 060.2340

作者简介:王夏霄(1977—),男,博士,讲师,主要从事光纤陀螺及光纤电力传感技术等方面的研究。

E-mail: wangxiaxiao@buaa.edu.cn

\* 通信联系人。E-mail: wangyes111@sina.com

收稿日期: 2013-07-11; 收到修改稿日期: 2013-08-24

## 1 引 言

全光纤电流互感器(FOCT)具有测量精度高、 频响范围宽、动态范围大、绝缘性能好等优点,目前 已成为智能变电站建设的关键设备<sup>[1-2]</sup>。作为 FOCT 的关键器件,光纤 1/4 波片相位延迟随温度 变化将造成变比误差,影响互感器的测量准确度,这 是制约全光纤电流互感器工程应用的最主要因素之 一<sup>[3-4]</sup>。为减小变温环境下光纤 1/4 波片的影响, 通常采用温度稳定性更好的椭圆芯保偏光纤作为波 片光纤<sup>[5]</sup>;同时,利用光纤 1/4 波片相位延迟的温度 特性补偿传感光纤 Verdet 常数温度相关性造成的 变比误差<sup>[5-6]</sup>。要实现该技术,有必要对光纤 1/4 波片的相位延迟进行测试,研究其温度特性,这对于 定量分析波片的影响,研究波片光纤的选型以及互 感器变比误差补偿精度的提高都有重要意义。

目前,国内学者已对波片相位延迟的测量方法进 行了非常广泛的研究,提出了光强法<sup>[7-8]</sup>、补偿法<sup>[9]</sup>、 光谱扫描法<sup>[10]</sup>和光弹法<sup>[11]</sup>等,其中光强法具有测试 光路简单、调试方便、误差元件少等优点,是一种简 单、实用的测试方法<sup>[7]</sup>。一般情况下,光强法采用分 立器件测量晶体波片的相位延迟,且需要旋转测 量<sup>[12-13]</sup>。但在 FOCT 中,1/4 波片是长度仅为 1~ 3 mm的保偏光纤,很难利用分立元件进行测量。

本文提出了一种基于光强法的全光纤光路结构,非常适用于光纤1/4 波片相位延迟的特性研究, 且方便在变温条件下进行实时、连续测量。分析了 光纤1/4 波片相位延迟测试系统的工作原理,借助 琼斯矩阵建立了测试系统的数学模型,并对用于 FOCT 的椭芯光纤波片的温度性能进行了实际测 试,最后介绍了该方法在 FOCT 变比温度误差补偿 技术中的应用。

## 2 光纤 1/4 波片相位延迟测量方法

#### 2.1 基本原理

如图 1 所示,超辐射发光二极管(SLD)发出的 光经偏振器起偏变为线偏光,被测光纤 1/4 波片以 角度 α 与偏振器的输出尾纤对轴熔接,于是偏振器 产生的线偏光在 1/4 波片中被分解为两束正交的线 偏光,分别沿其快轴和慢轴传输,1/4 波片的另一端 与偏振分束器(PBS)的输入尾纤以角度 β 对轴熔 接,波片中传输的两束线偏振光又分别分解为两束 正交的线偏光,这样在 PBS 的输入尾纤中共有 4 束 线偏光,其中两束在快轴发生干涉,另外两束在慢轴 发生干涉,分别测量 PBS 两输出尾纤的干涉光强,即可解算出 1/4 波片的相位延迟。



图 1 光纤 1/4 波片相位延迟测试系统框图 Fig. 1 Configuration of the testing system of

## quarter-wave plate

#### 2.2 理论分析

光纤 1/4 波片温度性能测试系统偏振器、熔接 角 α、β 的 1/4 波片、光纤 1/4 波片、PBS1、PBS2、 SLD 光源的琼斯矩阵分别为

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{p}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{L}_{r} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(i\delta_{r}) \end{bmatrix} \boldsymbol{\cdot} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{bmatrix}.$$
(2)

$$\lfloor -\sin\alpha \quad \cos\alpha \rfloor'$$

$$\boldsymbol{L}_{psl} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{L}_{\text{ps2}} = \begin{bmatrix} 0 & 0\\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4}$$

$$\boldsymbol{E}_{\rm in} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_x \\ \boldsymbol{E}_y \end{bmatrix},\tag{5}$$

式中 ôr 为光纤 1/4 波片引起的相位延迟角度。

根据各光学器件的琼斯矩阵模型,可以得到 PBS两输出端口光场的琼斯矢量:

$$\boldsymbol{E}_{\text{out1,2}} = \boldsymbol{L}_{\text{ps1,2}} \boldsymbol{L}_{\text{r}} \boldsymbol{L}_{\text{p}} \boldsymbol{E}_{\text{in}}, \qquad (6)$$

相应的干涉光强分别为

$$I_{\text{outl},2} = \langle \boldsymbol{E}_{\text{outl},2}^{\text{H}} \cdot \boldsymbol{E}_{\text{outl},2} \rangle, \qquad (7)$$

根据(1)~(7)式可得

$$I_1 = \cos^2 \alpha \, \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \, \sin^2 \beta -$$

$$2\cos\alpha\sin\alpha\cos\beta\sin\beta\cos\delta_{\rm r},\qquad(8)$$

$$I_2 = \cos^2 \alpha \, \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \, \cos^2 \beta +$$

$$2\cos \alpha \sin \alpha \cos \beta \sin \beta \cos \delta_{\rm r}, \qquad (9)$$

Ŷ

$$\eta = \frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1} = K_1 + K_2 \cos \delta_r, \qquad (10)$$

式中  $K_1 = -\cos 2\alpha \cos 2\beta$ ,  $K_2 = \sin 2\alpha \sin 2\beta$ 。根据 PBS 输入尾纤快、慢轴与两输出尾纤之间的对应关 系可以确定  $I_1$ 、 $I_2$ 与两输出尾纤的对应关系,比值  $\eta$ 与 1/4 波片相位延迟  $\delta_r$  为一一对应关系,通过测定  $\eta$ 即可得到  $\delta_r$ 。同时,(10) 式的运算还消除了光功率 波动的影响。理想情况下, $\delta_r = \pi/2$ ,恰好位于干涉 光强曲线的正交工作点上,保证了测试系统对波片 相位延迟变化的检测灵敏度。另外, $K_2$ 表示比值  $\eta$ 相对于相位延迟 $\delta_r$ 变化的灵敏度, $K_2$ 越大, $\eta$ 随 $\delta_r$ 变 化越明显,当 $\alpha = \beta = 45^{\circ}$ 或135°时, $K_2$ 最大, $K_2 = 1, K_1 = 0$ ,此时

$$\delta_{\rm r} = \arccos \eta. \tag{11}$$

### 3 实验研究

#### 3.1 椭芯光纤波片温度特性实验

分别选用两个生产厂商 A、B 提供的椭芯光纤 制作 3 个波片,长度分别为 3.09、2.53、3.09 mm, 其中前两个波片采用 A 厂商提供的光纤,后者采用 B 厂商提供的光纤。波片与偏振器和 PBS 尾纤成 45°自动熔接,记录保偏熔接机给出的对轴角度。将 1/4 波片置于高低温实验箱内,使用多通道光功率 计采集 PBS 两输出尾纤的出光功率,利用热敏电阻 测量波片周围的温度(测温精度优于 0.1 ℃)。光功 率与温度同步采集,采样间隔为 2 s,同时根据(10) 式实时计算被测波片的相位延迟。

图 2 给出了变温环境下光纤波片相位延迟的测试结果,对其进行最小二乘拟合,相应的线性度分别为 0.9971、0.9980、0.9997。因此,椭芯光纤 1/4 波 片相位延迟角度与温度之间呈线性关系,相位延迟 随温度的升高而减小,符合波片相位延迟角与温度 之间关系的一般模型<sup>[14]</sup>:







#### 3.2 在 FOCT 变比温度误差补偿中的应用

在 FOCT 中,传感光纤的 Verdet 常数和光纤 1/4 波片的相位延迟随温度变化将造成变比误差。 对于石英光纤,Verdet 常数随温度的变化关系一般 为<sup>[14-15]</sup>

$$\frac{1}{V_0} \frac{dV}{dt} = 0.7 \times 10^{-4} / ^{\circ} \mathrm{C} , \qquad (13)$$

式中  $V_0$  为 20 °C 时传感光纤的 Verdet 常数。 Verdet 常数具有正温度系数,随着温度的升高, Verdet 常数增大,互感器的变比也相应地增大。根据 3.1 节的实验结果,光纤 1/4 波片的相位延迟随 温度的升高而减小,如果在变温过程中波片的相位 延迟始终大于 90°,则互感器的变比将随温度的升 高而减小。因此,可以确定一个常温下的相位延迟 角度 δ<sub>ro</sub>,使得变温环境下波片和 Verdet 常数对互 感器变比的影响恰好相反,二者相互补偿以减小互 感器的变比温度误差,这就是 FOCT 的变比温度误 差自补偿技术<sup>[5-6]</sup>。

利用厂商 B 提供的椭芯光纤制作 1/4 波片,经 理论计算,当 20 ℃条件下波片相位延迟角  $\delta_{r_0} =$ 93.6°时,在一40 ℃~60 ℃范围内,互感器的变比误 差最小,为 0.12%;为保证补偿后 FOCT 的变比误 差小于 0.2%, $\delta_{r_0}$ 的取值范围为 92.3°~94.3°。

在互感器样机中制作一个室温下相位延迟为 93.5°的波片,并将传感头置于高低温实验箱进行温 度测试,测试结果如图 3 所示。FOCT 样机的变比





图 3 FOCT 变比温度误差测试结果

Fig. 3 Scale factor error versus temperature for FOCT

另外,对于国外相关研究单位的椭芯光纤波片, 其相位延迟温度系数仅为 $-2.2 \times 10^{-4}$ /°C,此时,为 保证变比误差在±0.2%以内,波片相位延迟的取值 范围可放大到 95°~104.8°,且当 $\delta_{r_0}$ =100.2°时,变 比误差仅为 0.019%。光纤 1/4 波片相位延迟的温 度系数越小,互感器变比温度误差的自补偿极限精 度越高,初值可选范围越大,对制作工艺的要求也越 低。除传感光纤外,光纤 1/4 波片温度性能的差异 也是造成国内 FOCT 温度性能相比于国外有较大 差距的主要原因之一,研制低温度系数的椭芯光纤 对于提升 FOCT 的温度环境适应性具有重要意义, 需要引起足够的重视。

## 4 结 论

本文提出了一种适用于光纤 1/4 波片的相位延 迟温度特性的测量方法,实验测得了 FOCT 中椭芯 光纤波片相位延迟的温度系数,结果表明目前国内 椭芯光纤 1/4 波片的温度性能与国外相关研究单位 相比仍有较大差距。在 FOCT 变比温度误差的自 补偿技术中,光纤 1/4 波片相位延迟的温度系数越 小,互感器变比温度误差自补偿能达到的极限精度 越高,对波片制作工艺的要求也越低。利用本文提 出的测试方法,选择温度稳定性更好的波片光纤,对 于降低互感器的变比温度误差,提升 FOCT 的温度 环境适应性具有重要的意义。另外,研制低温度系 数的椭芯光纤也将是进一步研究的主要方向。

#### 参考文献

 Wang Wei, Zhang Zhixin, Yang Yisong. The fiber optical current transformer (FOCT) technology and its engineering application[J]. Distribution & Utilization, 2009, 26(1): 45-48.
 E 巍,张志鑫,杨仪松. 全光纤式光学电流互感器技术及工程 应用[J]. 供用电, 2009, 26(1): 45-48.

- 2 J Blake, P Tantaswadi, R T de Carvalho. In-line Sagnac interferometer current sensor[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1996, 11(1): 116-121.
- 3 Zhang Chaoyang, Zhang Chunxi, Wang Xiaxiao, *et al.*. Temperature compensation methods of  $\lambda/4$  wave plate for fiber optic current sensor[J]. Transations of China Electrotechnical Society, 2008, 23(12): 55-59.

张朝阳,张春熹,王夏霄,等.光纤电流互感器 λ/4 波片温度误 差补偿[J].电工技术学报,2008,23(12):55-59.

- 4 Li Chuansheng, Zhang Chunxi, Wang Xiaxiao, *et al.*. Analysis and compensation of ratio temperature error for Sagnac fiber-optic current transformer[J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(11): 102-106.
- 李传生,张春熹,王夏霄,等. Sagnac 型光纤电流互感器变比温 度误差分析与补偿[J]. 电力自动化设备,2012,32(11): 102-106.
- 5 S X Short, A A Tselikov, J U de Arruda, *et al.*. Imperfect quarter-wave plate compensation in Sagnac interferometer-type current sensors [J]. J Lightwave Technol, 1998, 16 (7): 1212-1219.
- 6 K Bohnert, P Gabus, J Nehring, *et al.*. Temperature and vibration insensitive fiber-optic current sensor[J]. J Lightwave Technol, 2002, 20(2): 267-276.
- 7 Sun Yingzi, Wang Dongguang, Zhang Zhiyong, et al.. On the intensity method for measuring waveplate phase delay [J]. Astronomical Research & Technology, 2008, 5(1): 74-82.
  孙英姿,王东光,张志勇,等. 波片相位延迟的光强测量法研究 [J]. 天文研究与技术, 2008, 5(1): 74-82.
- 8 Zhao Qiuling, Wu Fuquan. Optical phase retardation measurement by normalized polarizing modulation [J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(3): 360-362. 赵秋玲, 吴福全. 光相位延迟量的归一化偏振调制测量[J]. 光 学学报, 2002, 22(3): 360-362.
- 9 Sun Yingzi, Wang Dongguang, Zhang Hongqi, *et al.*. Method and precision analysis for measuring retardation of infrared wave plate[J]. Acta Optica Sinica, 2006, 26(5): 685-688. 孙英姿,王东光,张洪起,等. 红外波片相位延迟的测试方法及 精度分析[J]. 光学学报, 2006, 26(5): 685-688.
- Hou Junfeng, Yu Jia, Wang Dongguang, *et al.*. Phase retardation measurement of wave plates based on the self-calibration method[J]. Chinese J Lasers, 2012, 39(4): 0408007. 侯俊峰,于 佳,王东光,等. 自校准法测量波片相位延迟[J]. 中国激光, 2012, 39(4): 0408007.
- 11 Hu Jianming, Zeng Aijun, Wang Xiangzhao. Method to measure phase retardation of wave plate based on photoelastic modulation [J]. Acta Optica Sinica, 2006, 26(11): 1684-1686. 胡建明, 曾爱军, 王向朝. 基于光弹调制技术的波片相位延迟量 测量方法[J]. 光学学报, 2006, 26(11): 1684-1686.
- 12 Li Fanyue, Han Jie, Zeng Aijun, *et al.*. Method for measuring retardation by swinging quarter-wave plate with phase modulator [J]. Chinese J Lasers, 2011, 38(2): 0208003.
  李凡月,韩 杰,曾爱军,等. 基于相位调制和样品摆动的 1/4 波片相位延迟量测量方法[J]. 中国激光, 2011, 38(2): 0208003.
- Hou Junfeng, Wang Dongguang, Deng Yuanyong, et al.. Phase retardation measurement with least square fitting method [J]. Acta Optica Sinica, 2011, 31(8): 0812001.
  侯俊峰,王东光,邓元勇,等. 基于最小二乘拟合的波片相位延迟测量[J].光学学报, 2011, 31(8): 0812001.
- 14 P A Williams, A H Rose, G W Day, et al.. Temperature dependence of the Verdet constant in several diamagnetic glasses [J]. Appl Opt, 1991, 30(10): 1176-1178.
- 15 Yuanhong Yang. Temperature sensor based on PNR in Sagnac interferometer[J]. Chin Opt Lett, 2004, 2(5): 259-261.